PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-033502A

(43)Date of publication of application: 07.02.1997

(51)Int.Cl.

G01N 30/10

G01N 30/12

(21)Application number: **07-205259**

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

18.07.1995

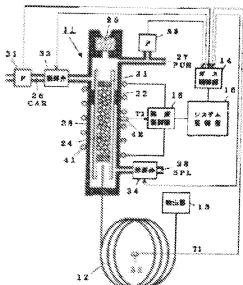
(72)Inventor: SHIBAMOTO SHIGEAKI

(54) GAS CHROMATOGRAPH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a gas chromatograph in which solvent is removed previously and only a target compound can analyzed with high sensitivity in a short time using a sample vaporization chamber having conventional structure.

SOLUTION: A sample is injected into a precolumn 21 disposed in a sample vaporization chamber 11 and then a solvent is discharged through a split channel 28 at high split ratio. Subsequently, the split ratio is brought to zero or a small value and only a target compound is fed to an analytical column 12.



(19)日本国特新介 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-33502

(43)公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G01N	30/10			GOIN	30/10		Secretary (bully)
	30/12				30/12	J	

審査請求 未謝求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

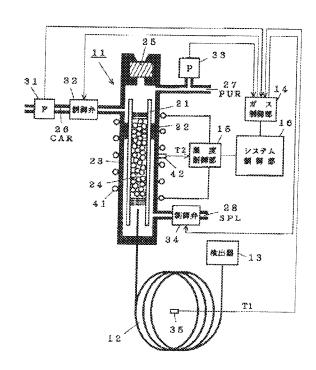
(21)出職器号	特顯平7-205259	(71)出 級 人	000001993		
(22) 出版日	平成7年(1995)7月18日		株式会社島建製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地		
		(72)発明者	芝本 繁明		
			京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社品津製作所三条工場内		
		(74)代理人	弁理士 小林 良平		

(54) 【発明の名称】 ガスクロマトグラフ装置

(57)【要約】

【課題】 従来の構造の試料気化室のままで。溶媒を予 め排除して目的化合物のみを短時間で高感度に分析でき るようにする。

【解決手段】 試料気化室11内に設けたプレカラム2 1に試料を注入した後、まずスプリット比を大きくして 溶媒をスプリット流路28から排除し、次にスプリット 比をゼロ又は小さい値に変更して、目的化合物のみを分 析カラム12に送り出す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 a)充填剤が充填されたプレカラムを内蔵 し、キャリヤガス導入口、スプリット排出口及びカラム 接続口を備えた試料気化室と、

b)上記試料気化室の温度を制御する気化室温度制御手段

c)カラム接続口からカラムに送出されるガスの量とスプ リット排出口から排出されるガスの量の比であるスプリ ット比を制御するスプリット比制御手段と、

の試料に含まれる成分の沸点及び溶媒の沸点に応じて上 10 記気化室温度制御手段及びスプリット比制御手段を連動 して制御する気化制御手段と、

を備えることを特徴とするガスクロマトグラフ装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液体試料を気化す るための試料気化室を備えたガスクロマトグラフ装置に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】ガスクロマトグラフで用いられるキャピ 20 ラリカラムは、その内径が1 mm以下(通常、数百μm) であるのに対して長さが数十mと、ガス流通に対しては 大きな抵抗であるため、多量のガスを流すには長時間を 要する。液体試料を気化してガスクロマトグラフ分析を 行なう場合、ガスの量が多くなるため、この問題は重要 なものとなる。このため、多くの分析では、試料を含ん だキャリヤガスの一部のみをキャビラリカラムに送り、 他の大部分はカラムに送ることなく排出するというスプ リット分析を行なう。

濃度が低い場合(希薄試料)、このようなスプリット分 析を行なうと、元々微量である検出目的化合物の量が更 に少なくなり、検出感度が低下する。このため、希薄試 料を分析する場合は、通常、スプリットレス法が用いろ れる。

【0004】ところが、スプリットレス法では通常2~ 3 μ L 程度しか試料を注入することができず、注入量を それ以上増加させると多量の溶媒がカラムに導入されて しまうという問題がある。そのため、気化した試料をカ ラムに入れる前に試料中の溶媒のみを除去する方法が各 40 種考案されている。例えば、ムービングニードル注入法 では、ニードルに液体試料を付着させ、先に低沸点の溶 媒のみを揮発させてキャリヤガスで除去する。その後ニ ードルを所定の温度に保持した試料気化室の部分に移動 させ、目的化合物が濃縮された試料をニードルから脱着 してカラムに送り、分析を行なう。また、ムービングブ レカラム注入法では、プレカラムと呼ばれるチューブ内 に充填した充填剤に液体試料を担持させておき、同様 に、まず低沸点の溶媒を脱着した後、所定温度に保持し た部分に移動させて目的化合物を熱脱着する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の方法ではい ずれも、試料気化室内でニードルやブレカラムを移動す るものであるため、試料気化室の構造が複雑になるとと もに、試料注入のために専用の注入システムが必要とな る。との場合、通常の自動試料注入システムが使えなく なり、多数の試料の自動分析が困難になる。また、目的 化合物を脱着する温度は移動先の試料気化室の温度によ り決まるため、一定の温度による脱着しかできない。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に成された本発明に係るガスクロマトグラフ装置は、 a)充填剤が充填されたプレカラムを内蔵し、キャリヤガ ス導入口、スプリット排出口及びカラム接続口を備えた 試料気化室と

b)上記試料気化室の温度を制御する気化室温度制御手段 ځ.

C)カラム接続口からカラムに送出されるガスの量とスプ リット排出口から排出されるガスの量の比であるスプリ ット比を制御するスプリット比制御手段と、

の試料に含まれる成分の沸点及び溶媒の沸点に応じて上 記気化室温度制御手段及びスプリット比制御手段を連動 して制御する気化制御手段と、を供えることを特徴とし ている。

[0007]

【発明の実施の形態】最初に、試料をプレカラムの充填 剤に担持させる。気化制御手段は、まず、気化室温度制 御手段により、気化室内の温度を溶媒の沸点以上であっ て目的化合物の沸点以下の温度にし、同時に、スプリッ 【0003】しかし、試料中において分析目的化合物の 30 ト比制御手段によりスプリット比を大きくし、スプリッ ト排出口から排出されるガスの置をできるだけ多くす る。これにより、試料から速やかに溶媒が除去される。 その後、気化室温度制御手段により、気化室内の温度を 目的化合物の沸点以上の温度とし、同時に、スプリット 比制御手段によりスプリット比を小さくする。これによ り、多量の目的化合物をカラムに送出し、高精度の分析 を行なうことができる。なお、この段階ではスプリット 比をゼロとしてもよい。また、溶媒を除去した後は、分 析目的に応じて気化室温度とスプリット比をプログラム 制御してもよい。

[0008]

【発明の効果】適常、ガスクロマトグラフ分析 (GC) やガスクロマトグラフ/質量分析(GC/MS)では、 注入可能な液体サンブルの量は数μL(マイクロリット ル)程度に限られるが、本発明に係る装置では、数百 μ 上以上の試料を注入することが可能であり、より高感度 の分析を行なうことができるようになる。また、ムービ ングニードル法やムービングプレカラム法とは異なり、 通常の試料気化室(通常の試料注入口)を用いることが 50 できるため、多数の試料の自動注入が可能である。更

に、溶媒を除去した後は、任意の温度で目的化合物を脱 着することができ、多様な分析目的に対応することがで きる。

[00091

【実施例】本発明の一実施例であるPTV(Proxiram Te mperature Vaporizer) 型ガスクロマトグラフ装置の構 成を図1に示す。本実施例のガスクロマトグラフ装置 は、試料気化室11、分析カラム12、検出器13、ガ ス制御部14、温度制御部15、システム制御部16等 から成る。

【0010】試料気化室11の内部にはプレカラム21 と呼ばれる上下が開口したガラス製又は石英製の管が配 置されている。ブレカラム21は耐熱製のシールドリン グ22により試料気化室本体23の内部に保持され、そ の内部にはバックドカラム用の充填剤24が充填されて いる。試料気化室11の上部には試料注入用のセプタム 25が設けられ、底部には分析カラム12の一端が挿入 される。試料気化室本体23のシールドリング22より も上部にはキャリヤガス流路 (CAR) 26及びバージ 下部にはスプリット流路(SPL)28が接続されてい

【0011】キャリヤガス流路26には流量センサ

(F) 31及び流量制御弁32が、パージ流路27には 圧力センサ(P)33が、そしてスプリット流路28に は流量制御弁34が設けられており、これらはガス制御 部14に接続されている。ガス制御部14にはその他に 分析カラム12近傍の温度を検出する温度センサ35が 接続され、ガス制御部14は、分析カラム12の温度T 1. 分析カラムの入口圧P及びキャリヤガスの流量Fの 各検出値に基づき、スプリット比が所定値となるように キャリヤガス流路26の流量制御弁32及びスプリット 流路28の流量制御弁34を制御する。

【0012】試料気化室本体23の周囲にはヒータ41 が巻回され、このヒータ41には温度制御部15から加 熱電流が供給される。試料気化室本体23の近傍には温 度センサ42が設けられ、温度制御部15はこの温度セ ンサ42からの検出信号T2に基づき、試料気化室11 の温度が所定値となるようにヒータ41への加熱電流の 供給を制御する。

【0013】ガス制御部14及び温度制御部15はシス テム制御部16に接続され、システム制御部16はこれ ら両制御部14、15に制御信号を送出することによ り、液体試料の気化を次のように行なう。なお、検出器 13の検出信号もシステム制御部16に送られ、システ ム制御部16において検出データの処理及び分析結果の 解析を行なうが、ここではその部分の説明は省略する。 【0014】図2に示すように、試料を注入する前は、 試料気化室11内の温度を試料の溶媒の沸点よりもやや 低い温度Tnとしておく。次に、セプタム25から針を 50

差し込んで試料を注入し、プレカラム21の充填剤24 に担持させる。そしてガス制御部14によりスプリット 比を大きく (例えば200~300:1程度に) すると ともに、温度制御部15により試料気化室11内の温度 を溶媒の沸点以上の温度Tp2に上昇させる。この状態で 所定時間 t piだけ保持することにより、試料中の溶媒の 大部分はスプリット流路28から速やかに排出される。 なお、この溶媒排出工程の時間 t p1は、注入する試料の 量に応じて適宜定めておく。

10 【0015】その後、スプリット比をゼロ或いは小さい 値(例えば5:1程度に)し、試料気化室11内の温度 を目的化合物の沸点以上の温度Tp3に上昇させる。これ により、目的化合物の全量又は多くの部分は充填剤24 から熱脱着されて分析カラム12に送出され、検出器1 3で検出される。なお、図2では分析時の温度を一定 (Tp3) としたが、任意の温度カーブによりプログラム 制御を行なってもよい。

【0016】本実施例のガスクロマトグラフ装置では、 試料気化室11内の温度とスプリット比を同時に制御す 流路(PUR)27が接続され、シールドリング22の 20 ることにより、予め試料中の溶媒のみを速やかに排出 し、その後、目的化合物のみを低スプリット比(又はス ブリット比ゼロ=スプリットレス) で分析する。このた め、試料の注入量を従来よりも大幅に増加することがで き、高精度の分析を行なうことができる。また、ニード ルやプレカラムを移動するものではないため、通常の試 料気化室11を用いることができる。このため、なんち 付加装置を設けることなく、通常の自動試料注入装置を そのまま用いることができる。

【図面の簡単な説明】

30 【図1】 本発明の一実施例であるガスクロマトグラフ 装置の概略構成図。

【図2】 実施例のガスクロマトグラフ装置の試料注入 時のスプリット比及び試料気化室内の温度のタイミング チャート。

【符号の説明】

- 11…試料気化室
- 12…分析カラム
- 21…プレカラム
- 22…シールドリング
- 40 23…試料気化室本体
 - 24…充填剤
 - 25…セプタム
 - 26…キャリヤガス流路 (CAR)
 - 27…パージ流路 (PUR)
 - 28…スプリット流路(SPL)
 - 32、34…流量制御弁
 - 35…分析カラム用温度センサ
 - 41…ヒータ
 - 42…試料気化室用温度センサ

